

Влияние механических напряжений на поверхностную и объемную проводимости некоторых диэлектриков
Bender, Villem; Veimer, Vladimir; Mere, Arvo; Roninson, Aleksander; Silas, Aarne Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 65-72

Изменение интенсивности рентгенолюминесценции в процессе окрашивания содалитов
Ruus, Tõnu Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 31-37

Изменение параметров интегральных схем при анализе в растровом электронном микроскопе
Meiler, Boriss Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 85-92
https://www.ester.ee/record=b1296001*est

Измерение СВЧ фотопроводимости в материалах с высокой проводимостью
Vallaste, Heikki; Mellikov, Enn; Tuvike, Tiit; Palmre, Õie Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 57-63

Исследование миграции примеси меди в монокристаллах сульфида кадмия
Aarna, Heiti; Reiter, Erik Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 43-48

Перераспределение вещества в поле внешних сил
Aarna, Heiti; Mankin, Romi; Reiter, Erik Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 39-41

Применение в ТПИ растворного электронного микроскопа в материаловедении
Paat, Aadu Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 79-84

Природа красной полосы люминесценции в CdS : Ag : Cl
Krustok, Jüri; Mädasson, Jaan; Altosaar, Mare Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 23-30

Установка для многократного анодного окисления полупроводников
Gavrilov, Aleksei Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 73-78

Физико-химический анализ несовершенных полупроводниковых кристаллов
Kukk, Peeter-Enn Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 3-22

Электрофизические свойства тонкопленочных барьеров шоттки на основе сульфида кадмия, изготовленного методом химической пульверизации
Krunk, Malle; Mellikov, Enn; Seilenthal, Mats Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 49-55